Список использованных источников

1 Архипцев С.В., Лукьянов Д.П., Сравнительный анализ методов видеокодирования стандартов ITU-Т H.264-AVC/ MPEG-4 PART-10 И H.265 HEVC // T-Comm . 2014. №1. С.15-19.

2 Туляков Ю.М., Шакаров Д.Е., Калашников А.А., Анализ широковещательной передачи данных в современных сотовых системах подвижной наземной радиосвязи // Т-Сотт . 2011. №1. С.29-33.

УДК537.874.2 ИССЛЕДОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИМПУЛЬСНОГО СИГНАЛА ОТ ТОНКИХ ПЛЁНОК

Б.В. Скворцов, Д.М. Живоносновская г. Самара, «Самарский государственный аэрокосмический университет

имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)»

В статье приводятся результаты исследований бесконтактного метода измерения электромагнитных параметров тонких плёнок и наноматериалов, основанного на зондировании контролируемой поверхности импульсным электромагнитным сигналом. Излучатель находящийся в среде с известными электромагнитными параметрами μ_I , σ_I , ε_I (как правило это газовая среда), формирует направленный импульсный электромагнитными параметрами или электромагнитными параметрами μ_X , σ_X , ε_X под углом θ_1 . Отражённый от поверхности сигнал, попадающий в приёмник несёт в себе информацию об искомых электромагнитных параметрах μ_X , σ_X , ε_X .

В работах [1] показано, что амплитуда $A(\omega)$ и фаза $\varphi(\omega)$ спектра отражённого от контролируемой плёнки сигнала определяются по формулам

$$A(\omega) = |G(j\omega)| |S(0, j\omega)| e^{-\alpha(\omega)R}$$
⁽¹⁾

$$\varphi(\omega) = \varphi_G(\omega) + \varphi_0(\omega) + \frac{\omega R}{V_{\phi}(\omega)} , \qquad (2)$$

где

$$G(f\omega) = \frac{1}{2} \left[\frac{Z_2 \cos \theta_1 - Z_1 \cos \theta_2}{Z_2 \cos \theta_1 + Z_1 \cos \theta_2} + \frac{Z_2 \cos \theta_2 - Z_1 \cos \theta_1}{Z_2 \cos \theta_2 + Z_1 \cos \theta_1} \right] = IG(f\omega) Ie^{\varphi_G(\omega)} - \kappa_0 \varphi_{\varphi_1}(\omega)$$

$$Z_1 = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma + j\omega\varepsilon}}, \qquad Z_2 = \sqrt{\frac{j\omega\mu_x}{\sigma_x + j\omega\varepsilon_x}}$$
 - волновые сопротивления среды

зондирования и отражающей среды соответственно;

 $\varphi_G(\omega) = \arg G(j\omega)$ - фаза коэффициента отражения;

$$\theta_{2} = \arcsin\left[\sqrt{\frac{\mu(\varepsilon\omega + \sqrt{\sigma^{2} + \varepsilon^{2}\omega^{2}})}{\mu_{x}(\varepsilon_{x}\omega + \sqrt{\sigma_{x}^{2} + \varepsilon_{x}^{2}\omega^{2}})}}\sin\theta_{1}\right];$$

$$V_{\phi} = \sqrt{\frac{2\omega}{\mu(\varepsilon\omega + \sqrt{\sigma^{2} + \varepsilon^{2}\omega^{2}})}}, \alpha = \sqrt{\frac{\mu\omega(\sqrt{\sigma^{2} + \varepsilon^{2}\omega^{2}} - \varepsilon\omega)}{2}} - \phi^{3}$$

скорость и коэффициент затухания электромагнитного сигнала в среде зондирования; $|S(0, j\omega)|$ - модуль спектра зондирующего импульса;

$$\varphi_0(\omega) = arctg \frac{\sigma}{\omega \varepsilon}$$
 - фаза спектра зондирующего импульса;

μ, σ, ε, - электромагнитные параметры среды зондирования;

 θ_l , *R* – угол падения и путь электромагнитного сигнала от излучателя до приёмника (конструкционные параметры).

По формулам (1) – (2) проведены расчёты амплитуды и фазы спектра отражённого импульса.

Исследование зависимости амплитуды и фазы отраженного сигнала от проводимости показало, электрической что данные параметры увеличивается от роста проводимости. При этом амплитуда отраженного увеличивается с ростом магнитной И диэлектрической сигнала проницаемостей, а фаза уменьшается с ростом магнитной и увеличивается с ростом диэлектрической проницаемости (рисунок 1).

Также исследования показали, что амплитуда и фаза спектра отражённого сигнала изменяются с ростом магнитной проницаемости при небольших проводимостях и не зависит от магнитной проницаемости при больших проводимостях (рисунок 2).

Математическое моделирование проводилось в пакете «Mathcad» при частоте $\omega = 10^8$. Длительность импульсного сигнала $\tau = 10^{-7}$.

Приведённые данные позволяют определить границы поиска электромагнитных параметров тонких плёнок и наноматериалов при их измерениях методом импульсного зондирования.



Рисунок 1- Зависимость фазы и амплитуды отраженного сигнала от электрической проводимости при различных диэлектрических и магнитных проницаемостях



Рисунок 2- Зависимость фазы и амплитуды отраженного сигнала от магнитной проницаемости при различных электрических проводимостях (ε=ε₀)

Благодарности

Приведённые материалы содержат результаты прикладных научных исследований, проводимых в СГАУ при финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки России. Уникальный идентификатор прикладных научных исследований RFMEF157414X0094.

Список использованных источников

1 Скворцов, Б.В. Теоретические основы бесконтактных измерений электромагнитных параметров наноматериалов /Б.В. Скворцов, Д.М. Живоносновская, П.А. Курылева //Сб.тезисов докладов пятой международной конференции Ижевск. - 2015. - С.221-222.

УДК 767.378 КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ МИКРОЧАСТИЦ В ОКОЛОЗЕМНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

А.М. Телегин, Е.Э. Кривобоков г. Самара, «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)»

С целью регистрации высокоскоростных микрочастиц (космического мусора и микрометеороидов) необходим детектор с большой чувствительной поверхностью. Таким детектором может быть космический аппарат представленный на рис.1

Мишень 1 (рис.1) выполнена в виде полукольца из плёнки металлдиэлекгрик-металл (МДМ структура). Внешнее металлическое покрытие мишени представляет из себя n-секций, в связи с чем мишень состоит из n плёночных конденсаторов. Приёмник ионов 2 выполнен в виде полукольца металлизацией. односторонней Форма плёночного латчика с поддерживается с помощью шести газонаполненных сварных швов 3 и 4. На внешней поверхности приёмника наполненные сварные швы 3,4 и области пространства 6, ограниченные плёнками 1. 2 (МДМ - структурами мишени и плёнкой приёмника ионов) соединены с плёночными кабелями 7. 8 которые соединены с электромеханическим переключателем 9 натекателя 10, соединённого с газовым баллоном 11. Другой вхол электромеханического переключателя 9 соединён с выходом устройства временного разделения напуска 12. Выходы конденсаторов С₁-С_n (МДМ структур фиг. 3) выполненных на плёночных поверхностях мишени 1, соединены с коммутатором 13, выход которого соединён со входом блока измерения физических параметров частиц. Выход блока 14 соединён со входом блока определения начала процесса взаимодействия частицы с